

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Modulbezeichnung:</b> Kernfach Mikro- und Nanostrukturforschung für MWT (MNF_M1_MWT)<br>(Micro- and Nanostructure Research for MWT) | <b>30 ECTS</b>                 |
| Modulverantwortliche/r: Erdmann Spiecker   |                                |
| Lehrende: Mingjian Wu, Erdmann Spiecker, Stefanie Rechberger, Julian Müller  |                                |
| Startsemester: WS 2016/2017  | Dauer: 2 Semester              |
| Präsenzzeit: 345 Std.  | Eigenstudium: 555 Std.         |
|  | Turnus: jährlich (WS)          |
|  | Sprache: Deutsch oder Englisch |

### Lehrveranstaltungen:

Die Wahlpflichtveranstaltungen müssen so gewählt werden, dass mindestens 14 ECTS erbracht werden.

#### **Pflichtveranstaltungen**

Transmissionselektronenmikroskopie in Materialforschung und Nanotechnologie 1 (WS 2016/2017, Vorlesung, 2 SWS, Erdmann Spiecker)

Übungen zur Transmissionselektronenmikroskopie 1 (WS 2016/2017, Übung, 2 SWS, Mingjian Wu et al.)

Transmissionselektronenmikroskopie in Materialforschung und Nanotechnologie 2 (SS 2017, Vorlesung, 2 SWS, Erdmann Spiecker et al.)

Übungen zur Transmissionselektronenmikroskopie 2 (SS 2017, Übung, 2 SWS, Mingjian Wu et al.)

#### **Kernfachpraktikum**

Kernfachpraktikum Mikro- und Nanostrukturforschung (SS 2017, Praktikum, 6 SWS, Anwesenheitspflicht, Stefanie Rechberger et al.)

#### **Wahlpflichtveranstaltungen**

Seminar des GRK1896 "In situ microscopy with electrons, X-rays and scanning probes" (SS 2017, optional, Seminar, 2 SWS, Erdmann Spiecker et al.)

Rasterelektronenmikroskopie in Materialforschung und Nanotechnologie (WS 2016/2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Julian Müller et al.)

Übungen zur Rasterelektronenmikroskopie (WS 2016/2017, optional, Übung, 2 SWS, Julian Müller et al.)

Seminar Mikro- und Nanostrukturforschung (WS 2016/2017, optional, Seminar, 1 SWS, Erdmann Spiecker)

Arbeitsgemeinschaft "Advanced TEM" (WS 2016/2017, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Mingjian Wu et al.)

Arbeitsgemeinschaft "C-Allotrope" (WS 2016/2017, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Christian Dolle et al.)

Arbeitsgemeinschaft "Dünne Filme" (WS 2016/2017, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Simon Kraschewski et al.)

Arbeitsgemeinschaft "HT-Werkstoffe" (WS 2016/2017, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Yolita Eggeler et al.)

Arbeitsgemeinschaft "Nanomechanik" (WS 2016/2017, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Mirza Mackovic)

Einweisung in die Bedienung des TEM (WS 2016/2017, optional, Kurs, 2 SWS, Mirza Mackovic et al.)

Einweisung in die Bedienung des REM (WS 2016/2017, optional, Kurs, 2 SWS, Thomas Przybilla et al.)

Einführung in die Finite Elemente Methode FEM (FEM-WWI) (SS 2017, optional, Kurs, 1 SWS, Aruna Prakash)

Mikro- und Nanomechanik (SS 2017, optional, Vorlesung, 1 SWS, Benoit Merle)

Rastersondenmikroskopie / Nanoindentierung (WS 2016/2017, optional, Vorlesung mit Übung, 3 SWS, Benoit Merle et al.)

Einführung in die Röntgen- und Neutronenstreuung I (WS 2016/2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Tobias Unruh)

Übungen zur Einführung in die Röntgen- und Neutronenstreuung I (WS 2016/2017, optional, Übung, 2 SWS, Tobias Unruh)

Introduction to X-ray and neutron scattering II (SS 2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Tobias Unruh)  
 Introduction to X-ray and neutron scattering II (Exercise class) (SS 2017, optional, Übung, 2 SWS, Tobias Unruh)  
 Quantitative Gefügeanalyse (Stereologie) (SS 2017, optional, Vorlesung, 1 SWS, Heinz Werner Höppel)  
 Grundlagen der Schadensanalyse an Bauteilen (SS 2017, optional, Vorlesung mit Übung, 2 SWS, Peter Weidinger)  
 Hochtemperaturwerkstoffe und Intermetallische Phasen (WS 2016/2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Steffen Neumeier)  
 Röntgenmethoden in der Materialanalyse (SS 2017, optional, Vorlesung, 1 SWS, Steffen Neumeier)  
 Numerische Methoden in den Werkstoffwissenschaften - Atomistische Methoden (SS 2017, optional, Vorlesung mit Übung, 2 SWS, Erik Bitzek)  
 Computational Nanoscience (SS 2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Erik Bitzek et al.)  
 Übung zu Computational Nanoscience (SS 2017, optional, Übung, Erik Bitzek et al.)  
 Selbstorganisation an Oberflächen (SS 2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Marcus Halik)  
 Nanotechnology of Disperse Systems (WS 2016/2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Robin N. Klupp Taylor)  
 Nanotechnology of Disperse Systems Exercises (WS 2016/2017, optional, Übung, 1 SWS, N.N.)  
 Kolloidale Nanokristalle (SS 2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Wolfgang Heiß)  
 Nanospektroskopie (WS 2016/2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Wolfgang Heiß et al.)  
 Optical Lithography: Technology, Physical Effects, and Modelling (WS 2016/2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Andreas Erdmann)  
 Übung zu Optical Lithography (WS 2016/2017, optional, Übung, 2 SWS, Andreas Erdmann)  
 Nanoelektronik (SS 2017, optional, Vorlesung, 2 SWS, Lothar Frey et al.)

#### **Inhalt:**

Das Modul befasst sich mit den Grundlagen der Mikro- und Nanostrukturforschung und hat zum Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die weitreichenden Möglichkeiten der Strukturuntersuchung von Materialien mit unterschiedlichen Untersuchungsmethoden aufzuzeigen. Der Schwerpunkt dieses Moduls liegt bei der Elektronenmikroskopie und im Rahmen von Vorlesungen, Übungen und Praktika soll ein fundiertes Verständnis für die Wechselwirkung von schnellen Elektronen mit Materie und die daraus resultierenden Kontrastphänomene in elektronenmikroskopischen Abbildungen und Beugungsbildern erarbeitet werden. Darüber hinaus werden die Komponenten der Raster- und Transmissionselektronenmikroskope anschaulich erläutert um ein Verständnis für die Funktionsweise der Elektronenmikroskope zu generieren. Im Bereich der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) werden die Verfahren der sog. konventionellen TEM, der Elektronenbeugung, hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (HRTEM) sowie die wichtigsten analytische Verfahren - Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDXS), Elektronen-Energie-Verlust-Spektroskopie (EELS) und Energiegefilterte TEM (EFTEM) - behandelt. Im Bereich der Rasterelektronenmikroskopie (REM) werden die verschiedenen Abbildungsmodi, fortgeschrittene REM-Techniken für topographische und chemische Abbildung als auch moderne verwandte Methoden wie Dual-Beam FIB und He-Ionenmikroskopie diskutiert.

Die Wahlpflichtveranstaltungen sind breit gefächert, um einen vielfältigen Einblick in komplementäre Strukturuntersuchungsmethoden wie zum Beispiel Röntgen- und Neutronenstreuungsmethoden als auch Rastersonden- und Rasterkraftmethoden zu ermöglichen. Da die Simulation eine essenzielle Rolle in der Strukturaufklärung spielt, werden auch Lehrveranstaltungen zu unterschiedlichen Simulationsmethoden angeboten. Aufgrund der Tatsache, dass die Strukturforschung auf die unterschiedlichsten Materialklassen anwendbar ist, bietet dieses Modul auch die Möglichkeit sich in den verschiedenen Materialklassen und deren Eigenschaften zu vertiefen.

#### **Lernziele und Kompetenzen:**

- Vertieftes Erlernen mikroskopischer Verfahren zur Untersuchung von Materialien auf kleinen Längenskalen
- Vertieftes Erlernen der vielfältigen Verfahren der Elektronenmikroskopie und deren Anwendung in den Material- und Nanowissenschaften

- Verstehen der Einsatzmöglichkeiten hochaufgelöster mikroskopischer Verfahren zur Untersuchung von Nanomaterialien
- Vertiefung der Zusammenhänge zwischen der chemischen Zusammensetzung, der Struktur und den Eigenschaften von Werkstoffen
- Erwerben fundierter Kenntnisse über die Grundlagen zum Aufbau der verschiedenen Werkstoffklassen
- Anwenden der erlernten Inhalte bei Übungen und Praktika an den Mikroskopen (REM, TEM)
- Erweiterung des Wissenshorizonts durch angewandte Beispiele und Übungen

#### Literatur:

- Vorlesungsskripte
- Goodhew, Humphreys and Beanland, Electron Microscopy and Analysis, Taylor & Francis
- Williams & Carter, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag
- Reimer & Kohl, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag
- Fultz & Howe, Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials. Springer Verlag
- Reimer, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag
- Reimer, Scanning Electron Microscopy, Springer Verlag
- Fuchs, Oppolzer and Rehme, Particle Beam Microanalysis, VCH Verlagsgesellschaft
- P. Haasen, Physikalische Metallkunde, Springer Verlag
- G. Gottstein, Physikalische Grundlagen der Materialkunde, Springer Verlag
- Weitere Fachliteratur

---

#### Studien-/Prüfungsleistungen:

Mikro- und Nanostrukturforschung (Prüfungsnummer: 64601)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 40

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%

weitere Erläuterungen:

Die ausgewählten optionalen Lehrveranstaltungen im Umfang von 14 ECTS sind den Studien-/Prüfungsleistungen zugeordnet.

Prüfungssprache: Deutsch oder Englisch

Erstablingung: SS 2017, 1. Wdh.: WS 2017/2018

1. Prüfer: Erdmann Spiecker

Kernfachpraktikum Mikro- und Nanostrukturforschung (Prüfungsnummer: 64602)

Studienleistung, Praktikumsleistung

weitere Erläuterungen:

Verbindliche Zulassungsvoraussetzung zum Praktikum ist die Teilnahme an der zugehörigen Sicherheitsbelehrung. Verbindliche Teilnahmevoraussetzung für jeden einzelnen Praktikumsversuch ist die erfolgreiche Erledigung des Vorprotokolls (Antestat). Das Praktikum ist nur bestanden, wenn alle Versuche sowie alle Vor- und Nachprotokolle erfolgreich absolviert wurden, d.h. die vollständig ausgefüllte Testatkarte mit Nachweisen für Vorprotokolle (Antestate) sowie für Versuchsdurchführungen und Nachprotokolle (Abtestate) fristgerecht vorgelegt wurde.

Prüfungssprache: Deutsch und Englisch

Erstablingung: SS 2017, 1. Wdh.: keine Angabe

1. Prüfer: Erdmann Spiecker

---